

弾性・非弾性散乱データ同時解析による計測物質科 学の創成

著者	西堀 英治
発行年	2018
URL	http://hdl.handle.net/2241/00158914

科学研究費助成事業

研究成果報告書

科研費

機関番号: 12102	
研究種目:挑戦的萌芽研究	
研究期間: 2016~2017	
課題番号: 16K13660	
研究課題名(和文)弾性・非弾性散乱データ同時解析による計測物質科学の創成	
研究課題名(英文)Develpment of measurement based materials science by simultaneous analysis of elastic & inelastic scattering	
研究代表者	
西堀 英治(NISHIBORI, Eiii)	
筑波大学・数理物質系・教授	
研究者番号:10293672	
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,700,000円	

研究成果の概要(和文):本研究では、ダイヤモンドや単体金属などの構造が比較的単純な物質を対象に、放射 光X線回折で得られる粉末回折パターンから、Bragg反射強度だけでなく熱散漫散乱などの様々な散乱も同時に解 析することで、静的、動的な精密構造を観測する手法の開発を行った。特に熱散漫散乱の大きい単体金属アルミ ニウムについて、フォノンに由来する熱散漫散乱の温度変化を観測するとともに、自由電子ガスモデルからのず れを示すわずかな電子密度の変調を観測することにも成功した。

研究成果の概要(英文): In this study, we have developed an analytical method to determine both dynamic and static structure from powder diffraction profiles of simple structure materials such as diamond and pure metals. Bragg intensities, thermal diffuse scattering, and Compton scattering, etc were used for the analysis.

We successfully measured the temperature dependence of thermal diffuse scattering due to phonon for aluminum which shows relatively large amount of diffuse scattering. We also observed very small amounts of electron accumulation in charge density from Bragg intensities. We succeeded to detect weak modulation of charge density by the present developed method.

研究分野: 放射光X線回折

キーワード: 放射光X線回折 弾性散乱 非弾性散乱 電子密度解析 フォノン分散 熱散漫散乱 Bragg反射 コン プトン散乱 1.研究開始当初の背景

放射光科学の進展により、物質にX線を照 射しその散乱を解析するX線散乱の研究が 広がりを見せている。特に物質中の電子の運 動量密度分布を観測するコンプトン散乱や フォノンを観測する非弾性散乱などがエネ ルギー変化を観測する散乱法が活発化した。 また、電子散乱に比較して10⁶分の1といわ れるスピンの散乱も観測されるようになっ た。これを可能にしたのは、実験室光源の1 億倍を超える輝度を達成した放射光の登場 であり、その後の第三世代の挿入光源によっ てさらに100倍以上の高輝度化が達成され、 それまでは観測例が限られてきた各種散乱 法での観測が定常的に行われるようになっ てきた。

コンプトン散乱などのデータ解析では第 一原理計算との比較が行われる。用いられる 第一原理計算は、無機の固体材料の場合、密 度汎関数法が多い。密度汎関数法では、エネ ルギー最小の条件の基で電子密度を最適化 する。こうして得られた結果のエネルギーと 電子密度に基づき、コンプトンプロファイル やフォノン分散が計算される。

電子密度分布はX線散乱で最も高い精度で 観測可能な物理量である。結晶のX線回折で は電子密度のフーリエ級数を観測する。この 電子密度分布を利用してコンプトンプロフ ァイルやフォノン分散を算出できれば、すべ て観測に基づき、固体物理学的情報を実験の みから抽出できると考えられる。

2.研究の目的

本研究では、その輝度向上によって原子・電 子配置から、電子運動量密度、フォノン分散、 スピン状態、原子核配置など観測対象が拡張 し続けている放射光 X 線散乱を対象に、観測 から有限温度における物質の機能予測・設計 を可能とする学理基盤を回折法による電子 密度分布に基礎をおいて構築する。その目的 のために高エネルギーX 線回折パターンに含 まれる、コンプトン散乱、熱散漫散乱、原子 核散乱をも含めて抽出する解析法について 第一原理計算との連携により検討・開発する。 この手法の開発から観測可能な固体物理学 的情報を最大限に引き出すことを目指す。

3.研究の方法

本研究では、放射光X線散乱実験による実験 値をベースに第一原理計算から得られる情 報と同様の固体物理的情報を抽出する手法 開発を行った。(A)全電子および擬ポテン シャルの第一原理計算ソフトウェアと計算 のための計算機一式を納入する。(B)ダイ ヤモンドの散乱データを利用して得られる べき散乱パターンの観測の状況を調査する。 具体的な方法は以下となる。

(1)第一原理計算ソフトウェアと計算のた めの計算機システムの構築

第一原理計算ソフトウェア WIEN2k と CRYSTAL14を購入し、計算を行うためのPCク ラスター式を納入した。コストを抑えるため 安価な PC に Linux をインストールし、イン テルのコンパイラをインストールすること で計算機納入のコストを抑えた。WIEN2 k に ついては自信でコンパイルを行いインスト ールした。CRYSTAL はバイナリでインストー ルした。

(2)計算によるフォノンの分散と熱散漫散乱の導出

文献調査を最大限に実施し、フォノンの分散 から熱散漫散乱を計算する方法を模索した。 この得られるべき散乱データを算出し、申請 者が有するデータと比較した。

(3) 各種散乱を補正した超精密電子密度分 布解析

ダイヤモンドとアルミニウムの超高分解能 X 線回折データを測定し、精密電子密度の観測 を進めた。熱散漫散乱の補正やコンプトン散 乱の除去を理論、実験の両面から行い、精密 な構造因子観測に努めた。

4.研究成果

4-1. アルミニウムとダイヤモンドの精密 解析のための温度変化放射光粉末 X 線回折デ ータ測定

SPring-8 の粉末 X 線回折ビームライン BL02B2 にて本研究で使用するアルミニウム とダイヤモンドの精密粉末 X 線回折データを 測定した。Bragg 散乱だけでなく熱散漫散乱、 コンプトン散乱も観測可能な高精密なデー タを得るには、広い逆空間範囲をカバーする 測定を行う必要がある。この実現には短波長 な高エネルギーX 線の利用が必須である。こ れまで、SPring-8のBL02B2では、波長35KeV のX線利用が限界とされてきた。本研究を推 進するためにビームライン担当者の協力を 得て、37KeV の高エネルギーX 線の利用をス タディを含めて行った。最終的に、十分に実 用に耐える精度のデータを 37KeV で得る方法 を確立することに成功した。この 37KeV の X 線を利用してアルミニウムとダイヤモンド の粉末回折データを測定した。

アルミニウムの試料は高純度化学研究所 の純度 99.9%である。粒径は 3µm を使用し た。AI の粉砕は、展性と試料の歪みの防止の ため行わなかった。AI 粉末は、Ar ガスと共 にリンデマンガラス製のキャピラリへ封入 した。キャピラリの外径は 0.4 mm とした。

回折実験では、最初に室温で5分の予備測 定を行い、イメージングプレート(IP)検出器 のカウント数が飽和する時間を算出した。本 測定の低角側の測定時間は飽和時間の70% とした。高角側の弱い強度の測定を精度良く 行うため、検出器を高角側に移動させたデー タも測定した。この高角データの測定時間は 低角データの4倍とした。測定時間は低角側 で30分、高角側で120分であった。測定温 度は、30K、100K、200K、300K、400K、 500K、600Kとした。30KではHeガス吹付 け装置を使用した。その他の温度では窒素ガ ス吹付け装置を使用した。 図 1. にアルミニウムの高角領域のデータの 拡大図を示す。30K から 300K について含まれ る Bragg 反射数と、分解能 d の値も併せて示 した。



図 1 アルミニウムの回折パターンの温度 変化(高角領域)

デバイ温度が 400K 付近のアルミニウムで は、温度によるパターンの変化が激しく、高 角の強度が著しく減衰する様子がわかる。ア ルミニウムについては、この減衰とバックグ ラウンド形状の変化から1)低温データを利 用した精密電子密度解析と2)熱散漫散乱の 見積もりとフォノン分散の関係の導出を主 な目的として研究を進めた。

ダイヤモンドの試料はニラコ製ダイヤモ ンド粉末 粒径、6-12 µm を使用した。試料は 0.4mm のリンデマンガラスキャピラリーに 封入した。温度 300 K、800 K で測定を行っ た。温度変更には窒素ガス吹き付け装置を使 用した。各温度において、回折計2 角度0°、 19°、35°で3種類の2次元回折データを測 定した。露光時間は回折計角度0°で20分、 19°で80分、35°で320分とした。各温度 でのこれら3種類のデータは、30mm幅のス リットを使用し一枚の IP に記録した。それ ぞれの2次元データに対し、積算幅を51 pixel、401 pixel として1次元データを作成 した。



図 2 ダイヤモンド 300K の回折データ

図 2 に 300 K 測定データのプロファイルを 示す。(a)は全体図、(b)はバックグラウンド の拡大図である。横軸は回折角2、縦軸は 強度である。黒線は回折計角度 0°、積算幅 51 pixel、赤線は回折計角度 0°、積算幅 401 pixel、青線は回折計角度 19°、積算幅 51 pixel、緑線は回折計角度 19°、積算幅 401 pixel、ピンクの線は回折計角度 35°、積算 幅 51 pixel、紫の線は回折計角度 35°、積 算幅 401 pixel の一次元データである。各デ ータの回折角と強度の比率を調整して示し た。積算幅が 401 pixel のデータは、51 pixel のデータと比較して、デバイリングの半径が 小さい低角でピーク形状が非対称に広がる。 その影響がみられなくなる2 = 48°より高 角の反射において目視で黒線に合うように 他のデータを定数倍したところ、赤線は 1/7.8 倍、青線は 1/3.89 倍、緑線は 1/30.1 倍、ピンクの線は1/16倍、紫の線は1/124.02 倍で一致した。(b)からバックグラウンドは すべての角度でほぼ一致した。

図3に800 K 測定データのプロファイルを 示す。(a)は全体図、(b)はバックグラウンド の拡大図である。横軸は回折角2、縦軸は 強度である。黒線は回折計角度 0°、 、積算幅 51 pixel、赤線は回折計角度0°、積算幅 401 pixel、青線は回折計角度 19°、積算幅 51 pixel、緑線は回折計角度 19°、積算幅 401 pixel、ピンクの線は回折計角度 35°、積算 幅 51 pixel、紫の線は回折計角度 35°、積 算幅 401 pixel の一次元データである。各デ ータの回折角と強度の比率を調整して示し た。積算幅が 401 pixel のデータは、51 pixel のデータと比較して、デバイリングの半径が 小さい低角でピーク形状が非対称に広がる。 その影響がみられなくなる2 = 48°より高 角の反射において、目視で黒線に合うように 他のデータを定数倍したところ、赤線は 1/7.87 倍、青線は 1/3.94 倍、緑線は 1/30.9 倍、ピンクの線は1/16.1倍、紫の線は1/126.4 倍で一致した。(b)からバックグラウンドは すべての角度でほぼ一致した。



図 3 ダイヤモンド 800K の回折データ

ダイヤモンドのデータはこれまでに SPring-8 (Acta Cryst. 2007)や Petra-III (Acta Cryst. 2014)で測定されてきた粉末 回折データを大幅に凌駕する逆空間分解能 を6種類のデータを組み合わせることで達成 していた。そこで、このデータについては、 超精密電子密度解析に使用することとした。



4-2 アルミニウムの低温データを利用した 精密電子密度分布計測

アルミニウムの結合の電荷密度は、機械的 性質を支配するため大きな注目を浴びてい る[P. N. H. Nakashima et al., Science 331, 1583 (2011); S. Ogata et al., Science 298, 807 (2002)]。アルミニウムは、工業製品で もっともよく使われる非鉄金属である。アル ミニウムの物性の起源の理解は、基礎科学だ けでなく産業でも重要である。Nakashima ら は、アルミニウムの結合電荷密度とヤング率 の相関を示した。Ogata らは、アルミニウム の結合の特徴と理想的なせん断強度の相関 を示した。本研究では測定した構造因子から、 アルミニウムの精密な電荷密度観測を行っ た。

図4に多極子展開解析を利用して決定した アルミニウムの変形電子密度分布を示す。 (111)面の等高線図を示しており、図の上 部と下部に原子位置が存在する。自由原子モ デルからのずれを示す変形電子密度分布に はFCC格子の4面体サイトの中心にわずかな 電子密度の集積が観測された。これは、第一 原理計算にも観測されており、非常にわずか な自由電子ガスモデルからのずれを電子密 度分布として放射光高分解能回折データか ら観測することに成功した。

4-3 アルミニウムの温度変化データを利用 した熱散漫散乱の見積もり

図5にアルミニウムの100Kと300Kの粉末 回折パターンのバックグラウンド部分の拡 大図を示す。赤が300K黒が100Kである。反 射の煤の部分に熱散漫散乱によるブロード なピークが観測されている。これを計算から 導き解析することを試みた。



図5 300Kと100Kのアルミニウムの回折デ ータのバックグラウンド部分

単原子 fcc 結晶に対する Herbstein (1955)の式 は以下で与えられる。

 $\frac{l_{TD}}{NI_e f^2 (1 - e^{-2M})} =$

$$\frac{(3/\pi)^{\frac{2}{2}}}{6\left\{\phi(\chi) + \frac{1}{4}\chi\right\}^{\frac{1}{2}} \sum_{\lambda,kl} \frac{j_{\lambda,kl}}{x_{\lambda,kl}} \ln\left\{\frac{\sinh\frac{1}{2}\chi}{\sinh\left[\frac{1}{2}\chi\left(\frac{1}{3}\pi\right)^{\frac{1}{2}}|x - x_{\lambda,kl}|\right]}\right\}$$

ここで、 I_{TD} は粉末 X 線回折での 1 次の熱散漫 散乱の強度、Nは試料中の原子数、 I_e は 1 電 子あたりの Thomson 散乱の強度、f は原子散 乱因子、2M は Debye 因子、 j_{hkl} は多重度、 $x=2a\sin\theta/\lambda$ で a は格子定数、 $x_{hkl}=2a\sin\theta_{hkl}/\lambda$ で 指数の偶奇が混合しない各反射における x の 値、 $\chi=\Theta/T$ で Θ は AI の Debye 温度 402 K、Tは測定温度、 $\phi(\chi)$ は Debye 関数である。



図6 計算により求めた熱散漫散乱

図 6 に 2θ = 0.01~100°の範囲での計算した 強度パターンを示す。横軸は回折角 2 θ 、縦 軸は式(1)の左辺である。黒の実線は、30 K、 青の実線は 100 K、緑の実線は 200 K、赤の実 線は 300 K を示す。内装図は 2θ =0.0~30°での 拡大図を示す。2 θ での強度の変化は、粉末 X 線回折での強度の変化より小さく、低角と高 角で約 10:1 である。このパターンと図 5 の比 較から熱散漫散乱を表せていることがわか る。この計算によって 100K 以下の低温デー タには熱散漫散乱が含まれないことも分か った。

4-4 ダイヤモンドの超精密電子密度分布解 析

ダイヤモンドについては、観測データから 構造因子を求め、多極子展開解析により電子 密度解析を進めた。前例のない d>0.2□ の高 分解能データによって、共有結合は当然のこ とながら、動径関数の違いの決定など量子力 学的基礎を再構築可能な精密な電子密度分 布を計測することに成功した。



300K



800K



図7に観測データからもとめたダイヤモンド の課電子密度分布を示す。300K と 800K の結 果を合わせて示した。強い共有結合の様子が 明瞭に観測できる。また、原子間には理論で 予測される Two Peaks が明瞭に観測されてい る。温度の効果を取り除いた価電子密度分布 から、ダイヤモンドの温度効果は熱振動の補 正で十分に補正可能な調和振動的成分が主 であることが分かった。 5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計 2件) 1. Tsuchiya Mizuho, Sakamoto Ryota, Shimada Masaki, Yamanoi Yoshinori, Hattori Yohei, Sugimoto Kunihisa <u>Nishibori Eiji</u> Nishihara Hiroshi , - IminoBODIPY oligomers: facilely accessible -conjugated luminescent BODIPY arrays. Chem. Comm. 53. 2017. 7509-7512. DOI: 10.1039/c7cc03279i 2. Tsukamoto Takamasa、Aoki Risa、Sakamoto Ryota、Toyoda Ryojun、Shimada Masaki、 Hattori Yohei Kitagawa Yasutaka , <u>Nishibori Eiji</u>, Nakano Masayoshi, Nishihara Hiroshi, Mechano-, thermo-, solvato. and vapochromism in bis 10) [4 - (4-(diphenylamino) (acetatophenyl)](2,2 :6 ,2 -terpyridine-3N,N ,N)zinc(ii) and its polymer. Chem. Comm. 53, 2017, 9805-9808. DOI: 10.1039/c7cc05022d [学会発表](計 4件) 1. Tomoaki Sasaki, Hidetaka Kasai, Eiji Ultra-high Nishibori, reciprocal resolution X-ray diffraction of Al and Cu. 24th Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, Aug. 2017, Hyderabad, India. 2. Yuka Deguchi, <u>Eiji Nishibori,</u> Bo Iversen, Accurate structures of diamond under high- pressure and temperature. 24th Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography. Aug. 2017, Hyderabad, India. 3. 佐々木友彰・笠井秀隆・<u>西堀英治</u>,超高 分解能放射光粉末法によるアルミニウムの 結合電荷密度, 平成 29 年度日本結晶学会年 会,2017/11 広島 4. 出口裕佳・<u>西堀英治</u>・Bo Iversen, 量子 結晶学によるダイヤモンドの精密構造決定, 平成 29 年度日本結晶学会年会, 2017/11 広島 〔図書〕(計 0件) 〔産業財産権〕 出願状況(計 0件) 取得状況(計 0件) [その他] ホームページ等 www.u.tsukuba.ac.jp/~nishibori.eiji.ga/ 6.研究組織 (1)研究代表者

(1)研究代表者
西堀 英治(NISHIBORI Eiji)
筑波大学・数理物質系・教授
研究者番号: 10293672